

BEST AVAILABLE COPY

SEARCHED

Class	Sub.	Date	Exmr.
455	562	1/17/03	R.P.6.
	467.6	1/17/03	R.P.6.
	154.1	1/17/03	R.P.6.
	161.1	1/17/03	R.P.6.
	272	1/17/03	R.P.6.
	275	1/17/03	R.P.6.
	276.1	1/17/03	R.P.6.
	277.1	1/17/03	R.P.6.
	269	1/17/03	R.P.6.
	205	1/17/03	R.P.6.
	226.1	1/17/03	R.P.6.
	227	1/17/03	R.P.6.
	228	1/17/03	R.P.6.
	229	1/17/03	R.P.6.
342	357.05	1/17/03	R.P.6.
	368	1/17/03	R.P.6.
	371	1/17/03	R.P.6.
	372	1/17/03	R.P.6.
	417	1/17/03	R.P.6.
	418	1/17/03	R.P.6.
	422	1/17/03	R.P.6.
	423	1/17/03	R.P.6.
	428	1/17/03	R.P.6.
	432	1/17/03	R.P.6.
	433	1/17/03	R.P.6.
	434	1/17/03	R.P.6.
	436	1/17/03	R.P.6.
	437	1/17/03	R.P.6.
	442	1/17/03	R.P.6.
	443	1/17/03	R.P.6.
INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Sub.	Date	Exmr.

**SEARCH NOTES
(INCLUDING SEARCH STRATEGY)**

EAST Keyword and Image search in PCT DB, USPTO, JPO, IBM-TDB, DERWIEN, and EPO	Date	Exmr.
WIPO Database http://patgazette.wipo.int/	1/17/03	R.P.6.
EPO Database http://ep.espacenet.com	1/17/03	R.P.6.
IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/xplore/DynWeb.jsp	1/17/03	R.P.6.
Theodore M. Blum 342	1/17/03	R.P.6.